## CHAPITRE OS10 Oscillateurs amortis en régime sinusoïdal forcé

### 1 Régime transitoire et régime permanent sinusoïdal

- 1.1 Observations
- Animation 1 : Physique et simulations numériques / Mécanique / Oscillateurs
   / Oscillateur harmonique excité

http://subaru.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/pendexi.html

- 1.2 Interprétation
- 2 Régime sinusoïdal permanent
- 2.1 Expression du signal sinusoïdal
- 2.2 Nombre complexe associé à un signal sinusoïdal

Outils mathématiques 7 : Nombres complexes

- 2.3 Intérêt de la notation complexe
- 3 Circuit électrique en régime sinusoïdal forcé
- 3.1 Impédance complexe
- 3.1.1 Définition
- 3.1.2 Résistance
- 3.1.3 Condensateur idéal
- 3.1.4 Inductance idéale
- 3.2 Associations de dipôles
- 3.3 Générateur équivalent de Thévenin
- 3.4 Diviseurs de tension et de courant

#### 4 Oscillateur électrique en régime sinusoïdal forcé

- 4.1 Étude expérimentale
- 4.2 Interprétation graphique du facteur de qualité
- 4.3 Expressions de l'intensité du courant
- 4.3.1 Position du problème
- 4.3.2 Méthodes avec la notation complexe
- 4.3.3 Expression de l'amplitude complexe I
- 4.3.4 Expression de l'amplitude  $I_M$
- 4.3.5 Expression de la phase à l'origine  $\varphi$
- 4.3.6 Graphes de l'amplitude  $I_M$  et de la phase  $\varphi$
- 4.4 Expression de la tension aux bornes du condensateur
- 4.4.1 Expression de l'amplitude complexe <u>Uc</u>
- 4.4.2 Expression de l'amplitude Ucm
- 4.4.3 Expression de la phase à l'origine  $\psi$
- 4.4.4 Graphes de l'amplitude  $U_{CM}$  et de la phase  $\psi$

#### 5 Analogie électromécanique

# → Pour compléter... Actualité scientifique... → Pour approfondir...

- [1] A. Deiber et al., Du réveil à la montre à quartz, B.U.P, n°799, p. 2023-2050, Décembre 1997
- [2] J.-M. Courty, É. Kierlik, Rouler sans être secoué, *Pour la Science*, n°498, p. 88-90, Avril 2019
- [3] J.-M. Courty, É. Kierlik, Pont de Tacoma : la contre-enquête, *Pour la Science*, n°364, p. 98-99, Février 2008
- [4] R. Lehoucq, É. Kierlik, Le diapason, *Dossiers Pour la Science*, n°32, p. 30-31, Juillet 2001